# AT2401C: 2.4GHz Zigbee 射频前端芯片

## 1 芯片概述

#### 1.1 芯片简介

AT2401C是一款面向 Zigbee, 无线传感 网络以及其他 2.4GHz 频段无线系统的全集 成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C是 采用 CMOS 工艺实现的单芯片器件, 其内部集成了功率放大器 (PA), 低噪声放大器 (LNA), 芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。

该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合 RF4CE 协议的射频系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得 AT2401C 对于频率带宽内的应用而言成为完美的解决方案。AT2401C 的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常方便系统的整体集成设计。

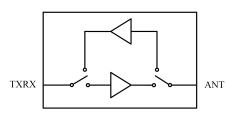


图 1-1 功能模块示意图

### 1.2 芯片封装

QFN3mm×3mm×0.75mm, 16-pin

#### 1.3 主要特征

- ➤ 2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前 端集成芯片
- ▶ 集成 TX/RX 收发器端口和天线端口
- ▶ 带谐波抑制的 2.4GHz 功率放大器
- ▶ 低噪声放大器
- ▶ 发射/接收开关切换电路
- 满足发射符合 OQPSK 调制标准的高 线性信号的应用要求
- ➤ 低电压 CMOS 逻辑控制
- ▶ 所有端口的 ESD 保护电路
- ▶ RF端口均有 DC隔直电路
- ▶ 电源信号 VDD 与射频信号有良好地 内部隔离电路
- ▶ 接收通道有低的噪声系数
- ▶ 非常低的直流功耗
- ▶ 集成全部的匹配以及隔离电路
- ▶ 仅需少量的外部器件
- ➤ 采用性能稳定的 CMOS 工艺

#### 1.4 芯片应用

- > ZigBee 及其他相关应用
- ➤ 无线音频系统和无线传感网络
- ▶ 智能家居和工业自动化
- ▶ 2.4GHz 射频系统

# 2 管脚说明

### 2.1 管脚排列

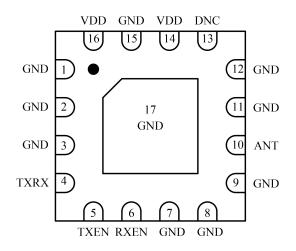


图 2-1 芯片封装管脚排列

## 2.2 管脚说明

引脚编号	引脚名称	引脚描述
4	TXRX	发射/接收射频收发器信号的端口:直流到地
5	TXEN	发射使能的 CMOS 控制端
6	RXEN	接收使能的 CMOS 控制端
10	ANT	功率放大器信号输出端或低噪声放大器信号输入端:直
		流到地
1,2,3,7,8,9,	GND	地电位:使用中需全部连接到地
11,12,15,17		
13	DNC	悬空端口
14,16	VDD	电源电压输入引脚

# 3 电气特性

### 3.1 极限特性

参数	单位	最小值	最大值	条件
电源电压	V	0	4.0	
芯片控制引脚电压	V	0	3.6	通过 1 KOhm 的电阻
电流	A		250	当发射控制引脚 TXEN 为高电平
世 <i>机</i>	mA 350		330	时,通过电源电压的芯片引脚电流
芯片控制引脚电流	μΑ		1	
发射信号强度	dBm		+5	所有工作状态
天线接收信号强度	dBm		+5	接收控制链路开启
				没有射频输入以及直流供电的情况
芯片存储温度范围	°C	°C -50	+125	下,以及需要根据晶体管结温的要
				求做一些适当的保护措施

备注:超出上述一个或者几个绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏,建议在表中所列范围内使用。射频输入端信号强度最大值对应为射频输入阻抗为50 Ohm。

### 3.2 芯片工作条件

参数	单位	最小值	典型值	最大值	条件
电源电压	V	2.0	3.3	3.6	所有芯片引脚
控制电压"高电平"	V	1.2		VDD	
控制电压"低电平"	V	0		0.3	
工作温度范围	°C	-40		85	

## 3.3 典型性能参数

### 3.3.1 发射链路典型性能参数

参数	单位	典型值	条件
工作频率范围	GHz	2.4-2.525	所有的射频引脚对应的阻抗为 50 Ohm
饱和输出功率	dBm	+22	
小信号增益	dB	22	
二阶谐波	dBm	-18	Pout=+20dBm
三阶谐波	dBm	-25	Pout=+20dBm
输入回损	dB	-17	
输出回损	dB	-8	
单端输入/输出阻抗	Ohm	50	
发射链路电流	mA	17.5	没有射频信号输入的静态工作电流
发射大功率电流	mA	130	Pout=+20dBm

### 3.3.2 接收链路典型性能参数

参数	单位	典型值	条件
工作频率范围	GHz	2.4-2.525	所有的射频引脚对应的阻抗为 50 Ohm
增益	dB	14	
噪声系数	dB	2.7	
输入回损	dB	-25	
输出回损	dB	-15	
射频端口阻抗	Ohm	50	
接收链路电流	mA	10.5	没有射频信号输入的静态工作电流
输入 1dB 压缩点	dBm	-12	对应芯片 ANT 端口的信号强度

### 3.3.3 待机模式性能参数

参数	单位	典型值	条件
直流关断电流	μΑ	<1	

TXRX-ANT 插入损耗	dB	-50	输入信号强度 Pin<-20dBm
ANT-TXRX 插入损耗	dB	-50	输入信号强度 Pin<-20dBm
回损	dB	-1.5	TXRX 端口
发射-接收开关时间	nsec	800	
关断开启时间	nsec	800	

## 3.4 控制信号逻辑真值表

TXEN	RXEN	工作状态
1	X	发射链路工作
0	1	接收链路工作
0	0	芯片关断休眠状态

#### 备注:

- "1"表示控制引脚高电平状态(>1.2V)
- "0"表示控制引脚低电平状态(<0.3V)
- "X"表示状态随意: "1"或者"0"均可以

## 4应用方案

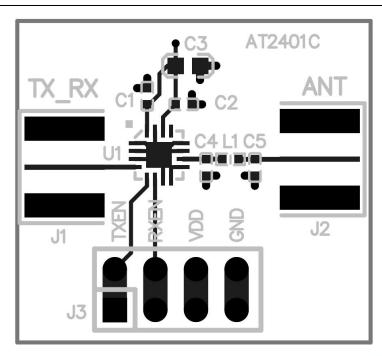


图 4-1 芯片测试板设计

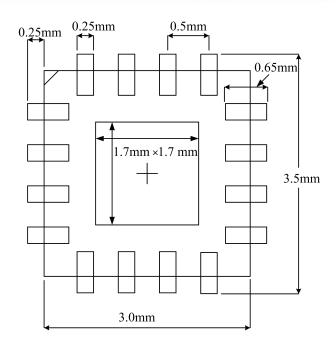


图 4-2 芯片引脚尺寸图

### 4.1 应用方案 1(最大输出功率)

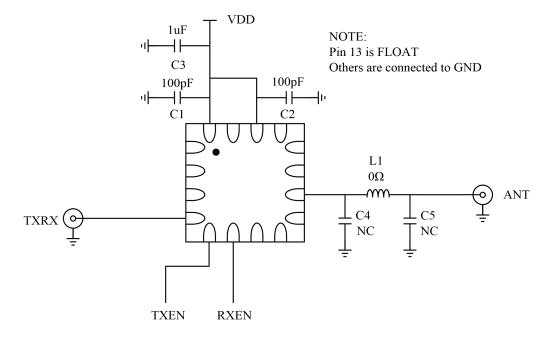


图 4-3 芯片应用电路图 1

#### 4.2 应用方案 2(最佳谐波特性)

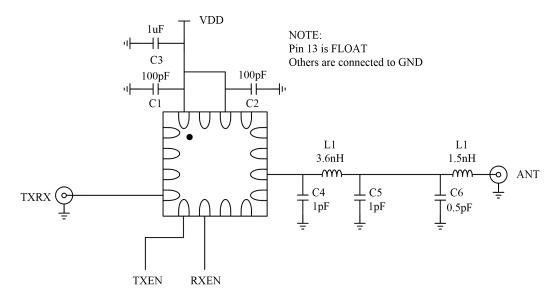
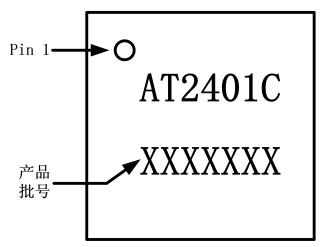


图 4-4 芯片应用电路图 2

## 5 芯片封装信息

### 5.1 芯片标识规则

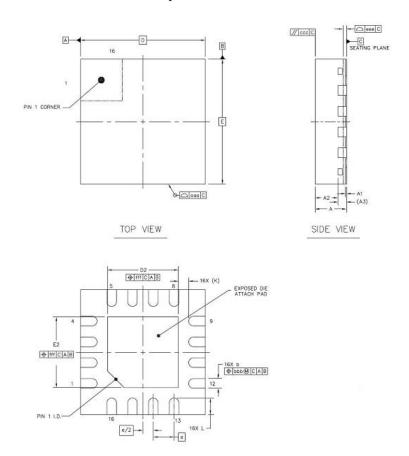


编码	说明
AT2401C	芯片型号
XXXXXXX	产品批号

注: "X"根据生产分类及序列号替换为相应字符

## 5.2 封装规格

芯片采用 QFN3mm×3mm×0.75mm, 16-pin 封装, 下面是封装尺寸。



BOTTOM VIEW

		SYMBOL	MIN	NOM	MAX
TOTAL THICKNESS		Α	0.7	0.75	0.8
STAND OFF		A1	0	0.02	0.05
MOLD THICKNESS		A2		0.55	
L/F THICKNESS		A3	0.203 REF		
LEAD WIDTH		b	0.18	0.23	0.28
BODY SIZE	X	D	-	3 BSC	
BUD 1 SIZE	Y	E		3 BSC	
LEAD PITCH		е	0.5 BSC		
EP SIZE	×	D2	1.6	1.7	1.8
LF SIZE	Y	E2	1.6	1.7	1.8
LEAD LENGTH		L	0.3	0.4	0.5
LEAD TIP TO EXPOSE	D PAD EDGE	K	0.275 REF		
PACKAGE EDGE TOLE	RANCE	aaa	0.1		
MOLD FLATNESS		ccc	0.1		
COPLANARITY		eee	0.08		
LEAD OFFSET		bbb	0.1		
EXPOSED PAD OFFSET		fff	0.1		
				19-19-19-1	
		8			

9/11

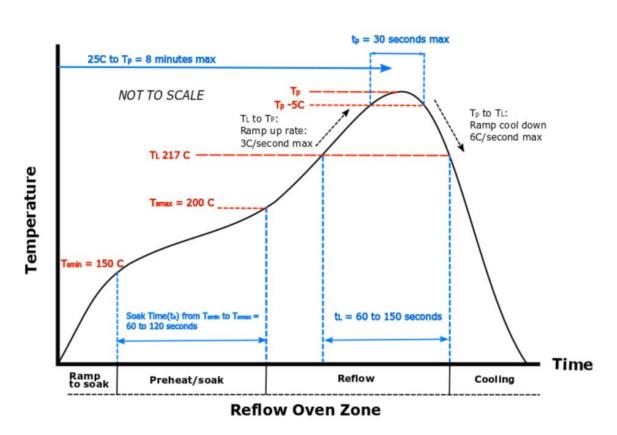
## 6芯片焊接与存储

#### 6.1 防潮等级:

Moisture Sensitivity Level (MSL): 3级
MSL 请参考 IPC/JEDEC J-STD-020 标准。

### 6.2 回流焊曲线:

参考 IPC/JEDEC J-STD-020 标准



#### 无铅焊接工艺:

- 1. 预热温区 150℃—200℃, 保持时间 60s-120s;
- 2. 回流温度>217℃,时间 60s-150s;

升温斜率:回流温度(217℃)到峰值温度区间,升温斜率≤3℃/S;

降温斜率:峰值温度到回流温度 217℃区间 ,降温斜率 $\leq 6$ ℃/S;

- 3. 峰值设置温度最高不超过 260℃,实际温度也不能超过 260℃。最高温度至往下 5℃总时间不超过 30s
- 4. 从常温 25℃ 到峰值温度时间≤8 分钟;

#### 5. 芯片回流焊次数≤3次;

回流焊时间可根据不同的设备型号、设备寿命、温区数量、加热方式、PCB 板厚度、 锡膏型号、电子元器件的耐热性、焊接后锡膏光泽度及立碑情况等进行设置,可在 J-STD-020 表 5-2 的条件范围内进行适当的温度、链速的调整。每个产品与其对应的设备所设定的温度 工艺参数应该是固有的。

- ▶ 炉温测试频率: 在切换产品时需进行炉温测试,且至少在连续生产中每 24 小时进行炉温测试;
- ▶ 回流炉至少每年要进行一次温度稳定性校验评估;
- ▶ 测温板寿命建议 50-100 次;
- ▶ 温度测量仪需要定期校验;
- ▶ 升降温斜率,需注意链速及统计时间间隔是合理的。

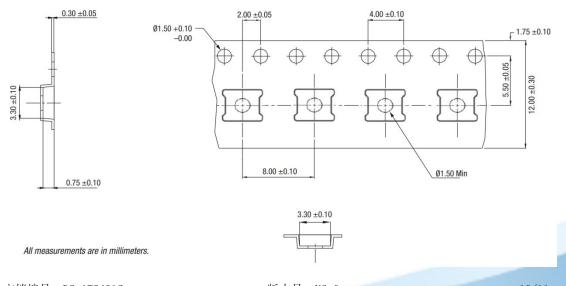
#### 温度测定要点:

- 1. 在基板上进行 3-7 处;
- 2. 在零部件搭载密度高的地方/低的地方;
- 3. 在热容量大的零部件位置或它的旁边;
- 4. 在耐热性较弱的零部件引线和实体表面 (IC/ 电解电容):
- 5. 要正确测量封装体峰值温度,参考 JEP140 推荐使用的热电偶。

## 7包装与运输

#### 7.1 包装

芯片采用真空卷带包装,具备防潮、防静电等特性。具体卷带尺寸如下:



文档编号: DS-AT2401C 版本号: V2.0 10/11

## 7.2 ESD 防护

请注意在芯片运输和生产过程中防静电和防潮。



请注意使用、包装和运输过程中的静电防护!

## 8 文档更新记录

日期	版本	说明
2017/05/05	V1.0	文档初版
2018/01/05	V2.0	更新信息,增加应用电路图 2
2025/06/03	V2.1	更新产品封装信息和回流焊信息

## 联系方式

杭州中科微电子有限公司

Hangzhou Zhongke Microelectronics Co., Ltd

Web: www.hzzkw.com

地址(Add): 杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 10 楼

10F Innovation Tower, #3850 Jiangnan Avenue, Binjiang District, Hangzhou,

China

电话 (Tel): +86-571-28918100

传真 (Fax): +86-571-28918122